Лабораторная работа 3.3.5 Эффект Холла в металлах

Шерхалов Денис Б02-204 Фаттахов Марат Б02-204

2 декабря 2023 г.

Цель работы: измерение подвижности и концентрации носителей заряда в металлах.

Оборудование: электромагнит с источником питания, источник постоянного тока, микровольтметр $\Phi 116/16$ амперметры, милливеберметр, образцы из меди, серебра и цинка.

1. Введение

Одновременное исследование эффекта Холла и проводимости позволяет находить плотность носителей заряда и их подвижность. Суть эффекта Холла состоит в следующем. Пусть через однородную пластину металла вдоль оси x течет ток I. Если эту пластину поместить в магнитное поле, направленно по оси y, то между гранями появится раность потенциалов. На электрон, движущийся со скоростью \mathbf{b} в электромагнитном поле, действует сила Лоренца.

$$\mathbf{F}_{\pi} = -e\mathbf{E} - e\mathbf{v} \times \mathbf{B}$$

В нашем случае сила, обусловленная вторым слагаемым, направлена вдоль оси z.

$$F_B = e |v_x| B$$

Под действием этой силы электроны отклоняются к грани Б, заряжая ее отрицательно. При этом на грани А накапливаются нескомпенсированные положительные заряды, что приводит к возникновению электрического поля E_z , направленного от А к Б, которое действует на электроныс силой $F_E = eE_z$, направленной против силы F_B . В стационарном режиме F_E уравновешивает F_B , и накопление зарядов на боковых гранях прекращается. Из условия равновесия найдем:

$$E_z = |v_x| B$$

С полем E_z связана разность потенциалов $U_{\rm AB}$ между гранями A и Б.

$$U_{AB} = -E_z l = -\left|v_x\right| B l$$

Заметим, что сила тока

$$I = ne |v_x| l \cdot a,$$

отсюда найдем ЭДС Холла:

$$U_x = U_{AB} = -\frac{IB}{nea} = -R_x \cdot \frac{IB}{a},$$

где $R_x = \frac{1}{ne}$ — постоянная Холла.

Экспериментальная установка

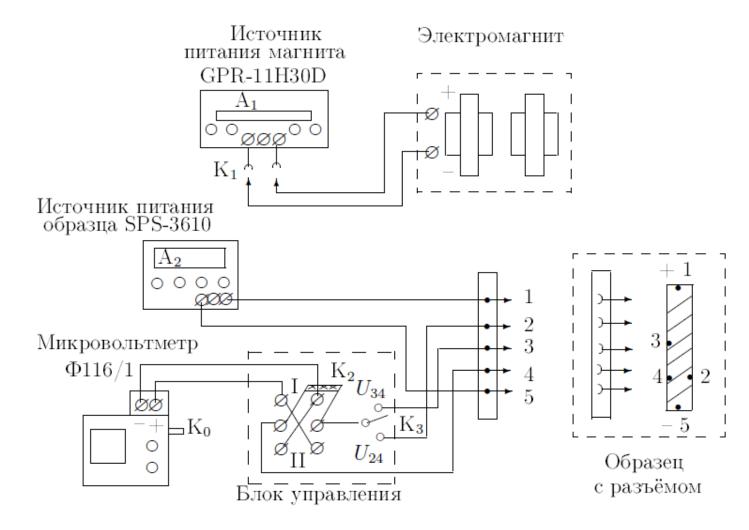


Рисунок 1.Схема установки для исследования эффекта Холла в металлах.

В зазоре электромагнита создается постоянное магнитное поле, которое можно регулировать с помощью источника питания электромагнита.

Иногда контакты 2 и 4 вследствие неточности подпайки не лежат на одной эквипотенциали, и тогда напряжение между ними связано не только с эффектом Холла, но и с омическим напряжением, вызванным протеканием основного тока через образец.

Неточности измерений можно избежать путем фиксирования этого омического напряжения при нулевом значении силы тока и отсчитывании от него Холловского напряжения.

$$\varepsilon_x = U_{24} \pm U_0$$

Измерив ток в образце и нарпяжение U_{34} между контактами 3 и 4 в отсутствии магнитного поля, можно, зная параметры образца, рассчитать проводимость материала образца по очевидной формуле:

$$\sigma = \frac{IL_{34}}{U_{34}al}$$

2. Ход работы

2.1. Калибровка

Проводим измерение зависимости магнитного потока от величины силы тока. Результаты приведены в таблице и на графике ниже.

	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	B, м T л	σ_B , м T л
1	0,19	0,01	252	5
2	0,37	0,01	455	10
3	0,56	0,01	678	10
4	0,75	0,01	940	50
5	0,94	0,01	1070	50
6	1,13	0,01	1150	50

Таблица $\mathbf{1}.B = f(I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}})$

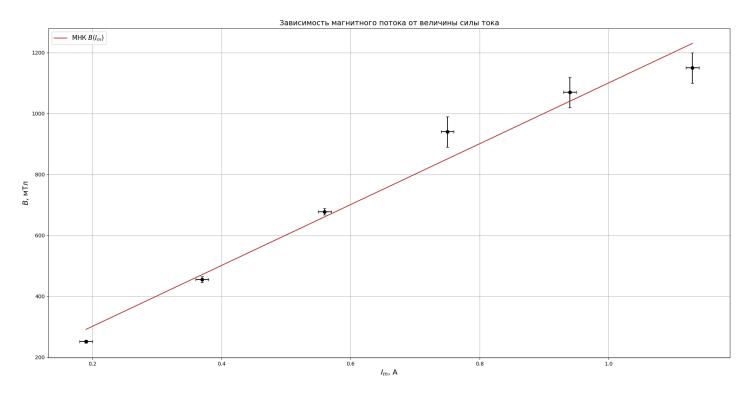


График 1.Нахождение $B = f(I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}})$

2.2. Медь

Для начала отметим, что при измерении меди 75 дел = 3 мкВ

Проводим измерения ЭДС Холла. Для этого вставляем образец в зазор выключенного электромагнита и определяем U_0 между контактами 2 и 4. Это значение следует принять за 0.

Далее включаем электромагнит и измеряем $U = f(I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}})$ для образца из меди.

Проводим серию для 8 значений тока через образец.

То же делаем для образца из цинка при одном фиксированном значении тока через образец. Определяем знак носителей заряда для меди -(+).

$$L_{3,4} = 6 \,\mathrm{mm}$$
 $a = 0.05 \,\mathrm{mm}$ $l = 8 \,\mathrm{mm}$

Таблица 1: Для тока через материал $I=0.20~\mathrm{A}$

	$(I = 0.20 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (11 \pm 1) \text{ ед.}$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	В, мТл	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , нВ			
1	0.19	0.01	190	11	11	440	20			
2	0.37	0.01	370	13	12	480	20			
3	0.56	0.01	559	14	14	560	20			
4	0.75	0.01	749	15	15	600	20			
5	0.94	0.01	939	17	16	640	20			
6	1.13	0.01	1129	18	16	640	20			
7	1.28	0.01	1279	19	16	640	20			

Таблица 2: Для тока через материал $I=0.35~\mathrm{A}$

	$(I = 0.35 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (10 \pm 1) \text{ ед.}$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	B, м T л	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , н ${ m B}$			
1	0.19	0.01	190	11	12	480	20			
2	0.37	0.01	370	13	14	560	20			
3	0.56	0.01	559	14	16	640	20			
4	0.75	0.01	749	15	18	720	20			
5	0.94	0.01	939	17	19	760	20			
6	1.13	0.01	1129	18	20	800	20			
7	1.26	0.01	1259	19	21	840	20			

Таблица 3: Для тока через материал $I=0.50~\mathrm{A}$

	$(I=0.50\pm0.01) \; \mathrm{A}, \qquad U_0=(10\pm1) \; \mathrm{eg}.$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	B, м T л	σ_B , м T л	U, ед.	U, нВ	σ_U , нВ			
1	0.19	0.01	190	11	14.5	580	20			
2	0.37	0.01	370	13	18	720	20			
3	0.56	0.01	559	14	21	840	20			
4	0.75	0.01	749	15	24	960	20			
5	0.94	0.01	939	17	26	1040	20			
6	1.13	0.01	1129	18	27	1080	20			
7	1.26	0.01	1259	19	28	1120	20			

Таблица 4: Для тока через материал $I=0.65~\mathrm{A}$

	$(I = 0.65 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (11 \pm 1) \text{ ед.}$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	B, м T л	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , нВ			
1	0.19	0.01	190	11	15.5	620	20			
2	0.37	0.01	370	13	19	760	20			
3	0.56	0.01	559	14	24	960	20			
4	0.75	0.01	749	15	28	1120	20			
5	0.94	0.01	939	17	30	1200	20			
6	1.13	0.01	1129	18	32	1280	20			
7	1.26	0.01	1259	19	33	1320	20			

Таблица 5: Для тока через материал $I=0.80~\mathrm{A}$

	$(I = 0.80 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (12 \pm 1) \text{ ед.}$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, \mathrm{A}$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	В, мТл	σ_B , мТл	U, ед.	U, нВ	σ_U , н B			
1	0.19	0.01	190	11	17	680	20			
2	0.37	0.01	370	13	23	920	20			
3	0.56	0.01	559	14	28	1120	20			
4	0.75	0.01	749	15	32	1280	20			
5	0.94	0.01	939	17	36	1440	20			
6	1.16	0.01	1159	18	38	1520	20			
7	1.26	0.01	1259	19	39	1560	20			

Таблица 6: Для тока через материал $I=0.95~\mathrm{A}$

	$(I = 0.95 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (13 \pm 1) \text{ ед.}$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	B, м T л	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , нВ			
1	0.19	0.01	190	11	19	760	20			
2	0.37	0.01	370	13	25	1000	20			
3	0.56	0.01	559	14	32	1280	20			
4	0.74	0.01	739	15	38	1520	20			
5	0.94	0.01	939	17	42	1680	20			
6	1.16	0.01	1159	18	45	1800	20			
7	1.25	0.01	1249	19	46	1840	20			

Таблица 7: Для тока через материал $I=1.10~\mathrm{A}$

	$(I = 1.10 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (14 \pm 1) \text{ ед.}$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	В, мТл	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , нВ			
1	0.19	0.01	190	11	21	840	20			
2	0.37	0.01	370	13	28	1120	20			
3	0.56	0.01	559	14	36	1440	20			
4	0.74	0.01	739	15	43	1720	20			
5	0.94	0.01	939	17	47	1880	20			
6	1.16	0.01	1159	18	50	2000	20			
7	1.25	0.01	1249	19	51	2040	20			

Таблица 8: Для тока через материал $I=1.25~\mathrm{A}$

	$(I=1.25\pm0.01)~{ m A}, \qquad U_0=(-6\pm1)~{ m eg}.$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	В, мТл	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , н ${ m B}$			
1	0.19	0.01	190	11	23	920	20			
2	0.37	0.01	370	13	32	1280	20			
3	0.56	0.01	559	14	41	1640	20			
4	0.75	0.01	749	15	49	1960	20			
5	0.93	0.01	929	17	53	2120	20			
6	1.14	0.01	1139	18	57	2280	20			
7	1.24	0.01	1239	19	58	2320	20			

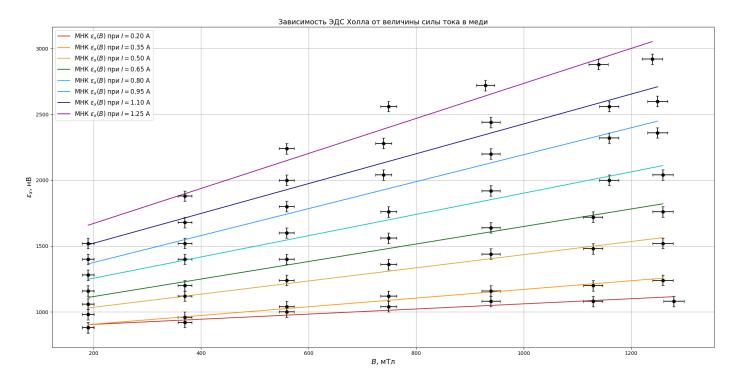


Рис. 1: График $\varepsilon_x = f(B)$ для меди

Далее находим функцию зависимости k=f(I), где k - коэффициент угла наклона для каждого из токов.

Таблица 9: Функция k=f(I)

	<i>I</i> , A	σ_I , A	$k, \frac{\text{мкB}}{\text{Тл}}$	$\sigma_k, \frac{\text{мкB}}{\text{Тл}}$
1	0.20	0.01	0.195	0.005
2	0.35	0.01	0.330	0.005
3	0.50	0.01	0.500	0.005
4	0.65	0.01	0.665	0.005
5	0.80	0.01	0.808	0.005
6	0.95	0.01	1.024	0.005
7	1.10	0.01	1.133	0.005
8	1.25	0.01	1.330	0.005

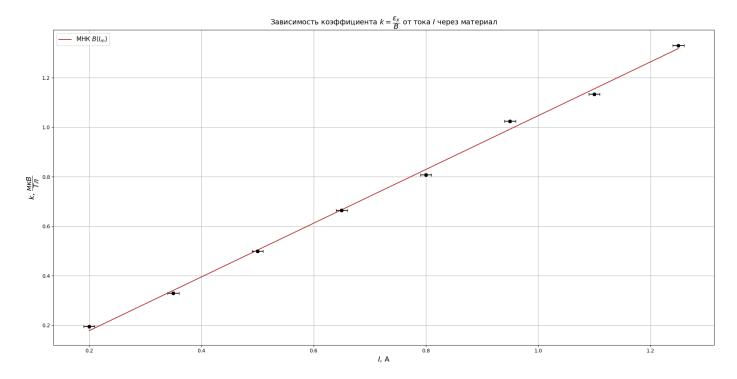


Рис. 2: График k = f(I)

Из угла наклона графика зависимости k=f(I) мы получаем, что угол наклона этого графика $K^{Cu}=(1.08\pm0.02)\frac{\text{MKOM}}{\text{Tл}}$

Из этого мы получаем, что из формулы во введении следует, что

$$R_x^{Cu} = -K^{Cu} \cdot a = -(5.4 \pm 0.1) \cdot 10^{-11} \frac{\text{M}^3}{\text{K}_{\text{JI}}}$$

Как видим, полученное нами значение хорошо совпадает с табличным $R_x^{Cu,th} = -5.5 \cdot 10^{-11} \frac{\text{м}^3}{\text{K}_{\text{Л}}}$

2.3. Цинк

Для начала отметим, что при измерении цинка 75дел = 7.5мкВ. Определяем знак носителей заряда для цинка – (-).

$$L_{3,4} = 3.5 \,\mathrm{mm}$$
 $a = 0.12 \,\mathrm{mm}$ $l = 9 \,\mathrm{mm}$

Таблица 10: Для тока через материал $I=1.00~\mathrm{A}$

	$(I = 1.00 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (13 \pm 1) \text{ ед.}$									
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	В, мТл	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , н ${ m B}$			
1	0.19	0.01	190	11	16	1600	50			
2	0.37	0.01	370	13	19	1900	50			
3	0.56	0.01	559	14	22	2200	50			
4	0.74	0.01	739	15	24	2400	50			
5	0.93	0.01	929	17	26	2600	50			
6	1.16	0.01	1159	18	27	2700	50			
7	1.25	0.01	1249	19	28	2800	50			

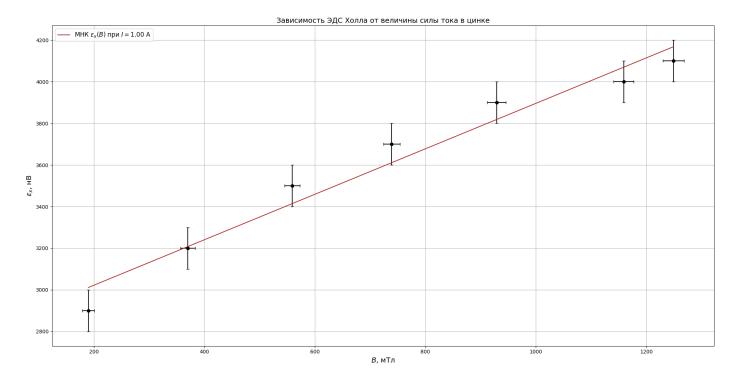


Рис. 3: График $\varepsilon_x = f(B)$ для цинка

Теперь ищем то же самое для цинка:

$$K^{Zn} = (1.1 \pm 0.3) \frac{\text{MKB}}{\text{T}_{\text{T}}}$$

$$R_x^{Zn} = -\frac{K^{Zn} \cdot a}{I} = (1.3 \pm 0.4) \cdot 10^{-10} \frac{\text{M}^3}{\text{K}_{\text{J}}}$$

Сравнивая с табличным значением, видим, что наше значение, с учетом погрешности, совпадает с табличным $R_x^{Zn,th}=+1.04\cdot 10^{-10} \frac{\text{M}^3}{\text{K}\pi}$

2.4. Серебро

Для начала отметим, что при измерении серебра 75дел = 1.5мкВ. Определяем знак носителей заряда для серебра – (+) .

$$L_{3,4} = 15 \, \text{mm}$$
 $a = 0.09 \, \text{mm}$ $l = 11 \, \text{mm}$

Таблица 11: Для тока через материал $I=1.00~\mathrm{A}$

	$(I = 1.00 \pm 0.01) \text{ A}, \qquad U_0 = (-3 \pm 1) \text{ ед.}$								
	$I_{\scriptscriptstyle \mathrm{M}}, A$	$\sigma_{I_{\mathrm{m}}}, A$	B, м T л	σ_B , мТл	U, ед.	U, н B	σ_U , нВ		
1	0.19	0.01	190	11	7	140	10		
2	0.37	0.01	370	13	19	380	10		
3	0.56	0.01	559	14	30	600	10		
4	0.74	0.01	739	15	40	800	10		
5	0.93	0.01	929	17	47	940	10		
6	1.16	0.01	1159	18	51	1020	10		
7	1.25	0.01	1249	19	52	1040	10		

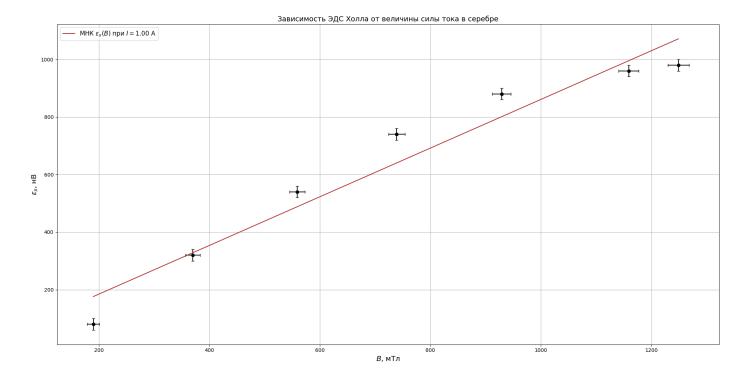


Рис. 4: График $\varepsilon_x = f(B)$ для серебра

Теперь ищем то же самое для серебра:

$$K^{Ag} = (0.85 \pm 0.15) \frac{\text{MKB}}{\text{T}_{\text{J}}}$$

$$R_x^{Ag} = -\frac{K^{Ag} \cdot a}{I} = (-7.7 \pm 1.4) \cdot 10^{-11} \frac{\text{M}^3}{\text{K}_{\text{J}}}$$

Сравнивая с табличным значением, видим, что наше значение, с учетом погрешности, совпадает с табличным $R_x^{Ag,\,th}=-0.9\cdot 10^{-10} \frac{\text{M}^3}{\text{K}_{\text{Л}}}$

2.5. Концентрация носителей тока и удельная проводимость

Далее рассчитаем концентрацию носителей тока по формуле (6)

Рассчитаем удельную проводимость σ для образцов по формуле (7).

Используя найденные значения рассчитываем подвижность носителей по формуле

$$b = \frac{\sigma}{n \cdot e} = R_x \cdot \sigma$$

Занесём данные в таблицу

Металл	$R \pm \Delta R, 10^{-11} \frac{M^3}{K_{JJ}}$	Табл. R, $10^{-11} \frac{\text{м}^3}{\text{Кл}}$	Знак	$n \pm \Delta n, 10^{30} \frac{1}{M^3}$	$\sigma \pm \Delta \sigma, 10^8 \frac{1}{\mathrm{O}_{\mathrm{M} \cdot \mathrm{M}}}$	b, $\frac{c_{\rm M}^2}{O_{\rm M\cdot M}}$
Медь	$-5,4\pm0,1$	-5,5	+	$-0,12\pm0,01$	$0,48\pm0,06$	26±3
Цинк	13 ±4	10,4	_	0.05 ± 0.01	$0,07\pm0,01$	$9,1\pm2,8$
Серебро	$-7,7\pm1,4$	-9.0	+	-0.08 ± 0.01	$0,40\pm0,05$	31 ± 6

3. Вывод

Найденнае нами постоянные Холла с учётом погрешности совпадают с табличными. Знак этой постоянной показывает, что основными носителями заряда в меди и серебре являются электроны, а в цинке дырки.